# 量产测试工具使用说明

| 文档版本 | 修改说明         | 修改日期       |
|------|--------------|------------|
| V0.1 | 初建           | 2011-5-9   |
| V0.2 | 更新           | 2011-6-3   |
| V0.3 |              | 2011-7-1   |
| V0.4 | 完善完善参数配置说明   | 2011-8-8   |
| V1.0 | <br>完善文档     | 2012-3-20  |
| V1.1 | 增加9系说明       | 2012-12-12 |
| V1.2 | 修改自动配屏说明     | 2013-01-17 |
| V1.3 | 增加自动配置测试参数说明 | 2014-02-10 |
| V1.4 | 一拖多测试工具      | 2015-09-08 |
| V1.5 | 更新芯片库        | 2015-11-10 |



深圳市汇顶科技有限公司



## Copyright ©2012 GoodIX Tech Co., Ltd. All rights reserved.

## 目 录

| 1 | 测试系统简    | 5介               | 3  |
|---|----------|------------------|----|
|   | 1.1 测试   | 【环境要求            | 3  |
|   | 1.2 DBC  | G-03 测试板         | 3  |
|   | 1.3 悬浮   | <sup>፻</sup> 测试板 | 5  |
| 2 | 功能介绍     |                  | 7  |
|   | 2.1 主界   | P面及使用(SOP)       |    |
|   | 2.1.1    | 坐标演示界面           |    |
|   | 2.1.2    | 测试区域设置           | 11 |
|   | 2.1.3    | 连接状态             |    |
|   | 2.2 一拖   | 5多界面             |    |
|   | 2.3 数据   | 号(TP)分析          | 26 |
|   | 2.4 导入   | 、\导出配置           | 30 |
|   | 2.5 测试   | 【系统基本设置          | 31 |
|   | 2.6 测试   | 【板固件升级功能         | 32 |
|   | 2.6.1    | 升级步骤             |    |
|   | 2.6.2    | 注意事项             |    |
|   | 2.7 GT 7 | 芯片升级功能           |    |
|   | 2.8 设定   | E芯片配置参数          |    |
|   | 2.9 更新   | f芯片库             |    |
| 3 | 调试配置参    | 》数(Tuning free)  | 36 |
|   | 3.1      | 参数手动微调           | 36 |
|   | 3.2      | Tuning free      | 37 |
|   | 3.3      | 自动获取&设定测试参数      |    |
| 4 | 设定测试参    | >数               | 39 |
|   | 4.1 手动   | <b></b>          | 39 |
|   | 4.2 设定   | 5节点测试参数          | 40 |
|   | 4.3 自动   | h获取测试参数          | 41 |
| 5 | 测试说明     |                  | 45 |
|   | 5.1 模组   | 1测试              | 45 |
|   | 5.1.1    | I2C 接口           | 46 |
|   | 5.1.2    | USB 接口方案         | 46 |
|   | 5.2 Sens | sor 测试           | 47 |
|   | 5.3 COF  | F\FPC 测试         | 49 |
|   | 5.3.1    | 假压测试             | 49 |



|    |       | 5.3.2 简易测试          |    |
|----|-------|---------------------|----|
|    | 5.4   | 测试结果                | 52 |
| 6  | ADB   | 工具使用步骤              | 55 |
| 7  | WIFI  | 【工具使用步骤             | 59 |
| 8  | Win8/ | 8/10 整机模式           | 61 |
| 9  | INI 文 | 文件说明                | 64 |
|    |       | 生成 Ini 文件<br>产线模式设置 |    |
| 10 | 常见问   | 问题及处理方法             | 66 |



## 1 测试系统简介

量产测试系统(GuitarTestPlatform)包含测试板以及运行于 Windows 的软件,分别为: DBG-03 测试板,Daughter Board,以及 GuitarTestPlatform(GTP)软件,GTP 软件支持所有芯片的测试。量产测试系统主要功能:

|      | 模组测试   | Sensor 测试                          | COF\COB 测试                 |  |  |
|------|--|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 测试对象 | IC + Sensor  | Sensor                             | 不接 Sensor 的 FPC\COF        |  |  |
| 测试内容 | <ul><li>■ 屏体数据一致性</li><li>■ 开路、短路</li><li>■ 画线效果</li><li>■ RST\INT\IC 功耗</li></ul> | ■ 屏体数据一致性、<br>■ 开路、短路              | ■ 开路、短路<br>■ RST\INT\IC 功耗 |  |  |
| 支持型号 | 全系列 IC   | 全系列 IC                             | 全系列 IC                     |  |  |
| 测试板  | DBG-03 测试板   | DBG01-S-M<br>Sensor Daughter Board | DBG-03 测试板<br>采用假压方式测试     |  |  |

## 1.1 测试环境要求

- Microsoft Windows XP SP2 及以上系统, Celeron 1.2G,以上CPU, 128M及以上RAM
- USB 供电能力不小于 500mA, 纹波不大于100mv系统功能需求
- GuitarTestPlatform(GTP)测试软件,以及测试系统配置文件(\*.ini)
- DBG-03 测试板

## 1.2 DBG-03 测试板

DBG-03 测试板(销售型号: DBG03-M ) 如图 1-2-1 所示





图 1-2-1 DBG-03 测试板

- USB接口:供电以及 PC 与测试板之间的数据通信;
- **复位键**: 可通过此键对 DBG-02 硬件平台进行复位操作;
- 升级口:可使用 ULINK2 连接到该接口对测试板进行固件升级;
- **强制升级口**:短路这两点后上电,测试系统强制进入升级模式,此时可进入菜单【工具】-> 【测试板固件升级】升级测试板固件。

正常情况下可直接通过菜单【工具】->【测试板固件升级】升级测试板固件。

测试工具软件更新时,请同时更新测试板固件

■ 模组(主控)接口:接口的细节下图所示。



GND: 系统地,接模组 GND

AVDD: 模组的供电电源,接模组 VDD

SHDN: 接模组 Reset 口

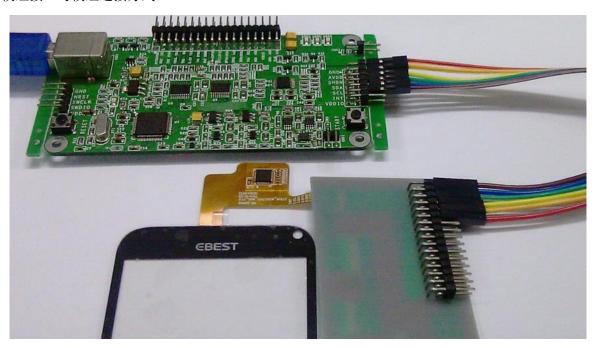
SDA\SCL: I2C 通信口,板上存在 2K 的上拉电阻



INT: 中断检测口

VDDIO: 芯片 IO 电平,一般不需要连接,模组需由外部提供 VDDIO 时使用

模组接口与模组连接方式:



## 1.3 悬浮测试板

悬浮测试板(销售型号: DBG01-D) 更接近真实整机环境,主要用于调试整机参数。



图 1-3-1 悬浮测试板

- 悬浮测试板使用普通手机电池供电,(1)为电池,(2)为电源开关,当(8)(LED3)亮时,请及时充电
- 悬浮测试板不可以通过软件设置电压, (4)为 AVDD 设置开关,可设定 3.3V、3.0V、2.8V 三种 AVDD 电压; 通过(5)可将 VDDIO 电压设置为 1.8V 或者设置为等于 AVDD
- **(7)**为复位开关
- (6)为模组接口
- (3)为强制升级口,短路这两点后上电,测试系统强制进入升级模式,此时可进入菜单【工具】-> 【测试板固件升级】升级测试板固件。



## 2 功能介绍

#### 2.1 主界面及使用(SOP)

软件可设置为工程版及产线版,工程模式下,所有功能都可以使用。

产线模式下,没有菜单,只提供测试功能,并且软件会对ini文件(测试参数文件)进行校验,防止测试员手工修改测试参数。产线版设置方式请参考6.2章节。



图2-1-1 工程版主界面



#### 测试步骤(SOP):

1) 测试第一步,打开软件

| 🖟 apk            | 2015-09-01 12:00 | 文件夹             |           |
|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 📗 system         | 2015-09-01 12:00 | 文件夹             |           |
| TestResult       | 2015-09-01 18:04 | 文件夹             |           |
| 〗 tmp            | 2015-09-01 12:00 | 文件夹             |           |
| ChangeList.txt   | 2015-07-29 10:28 | UltraEdit Docum | 1 KB      |
| GoodixDllLog.txt | 2015-07-29 10:29 | UltraEdit Docum | 20 KB     |
|                  | 2015-09-01 11:25 | 应用程序            | 15,130 KB |
| <u> </u>         |                  |                 |           |

GTPV4.0.0.0版本以上的量产工具的图标修改为如下:



- 2) 测试第二步,将测试板插入电脑USB接口,此时(1)、(2)分别为GTP软件及测试板固件版本号,测试板工作正常后,才会出现(2),否则会提示"测试版已断开"。
- 3) 测试第三步,通过(15)导入配置,导入ini文件及CFG文件后,在(4)可以看到ini文件名,可以看到当前ini文件设定的芯片类型、测试模式、模组电压等基本测试信息。
- 4) 测试第四步,接入模组或Sensor后,点击按钮(12),或者直接按回车键启动测试,测试结束后软件会提示"PASS"或者测试失败原因。

#### 其他区域功能分别为:

- (10) 是模组 (IC) 电流,电流过小时,比如小于1mA,可能模组没有接好。
- 按(8)可以查看模组版本号,读不到、读取到乱码或者读到几个0时,表明模组没有接好,或者(18)中芯片类型、电压设置有误。
- 按钮(11)可以看到原始值(Rawdata),模组工作不正常时,原始值会很凌乱,或者数据变化很慢。
- 勾选(13)后启动测试,软件进入自动测试模式,模组接入后会自动启动测试,提高效率。



- 勾选(14),每次测试结束后,会在软件目录下的【TestResult】文件夹下,生成测试log,记录测试信息,如果(7)有输入内容,测试log文件名会包含这些内容。
- (16) 表示测试板的SN,通过不同的SN可以标示不同的测试板
- 如果需要通过条码枪输入TP编号,可以将鼠标移到(7)后扫描,也可以将条码枪设置为输入结束后自动回车,输入结束后会自动启动测试。注意: 在列表框显示 "Barcode:NULL"处,首先要双击这个位置,当出现编辑框才能扫描。如下:

| GuitarTestPlatform.ini | Barcode: NULL     |
|------------------------|-------------------|
| SN: 2#                 | DBG-02V3.4.150821 |
| AVDD:2.8V VDDIO:1.8V   | Current:2.55mA    |
| GT5668                 | 模组已接入             |

#### 2.1.1 坐标演示界面

在图2-1-1区域(3)用于显示坐标、画线轨迹。

在区域(3)点击右键,出现如下菜单:

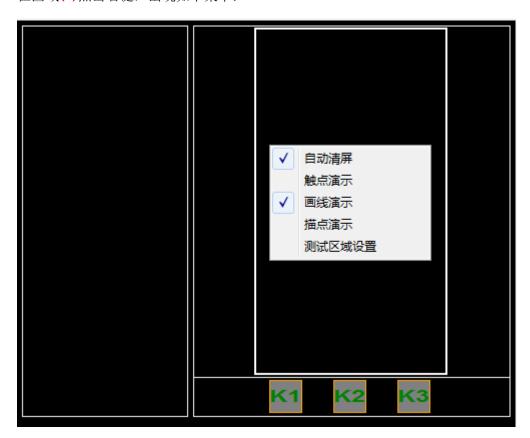


图2-1-1-1 触点轨迹演示区右键菜单



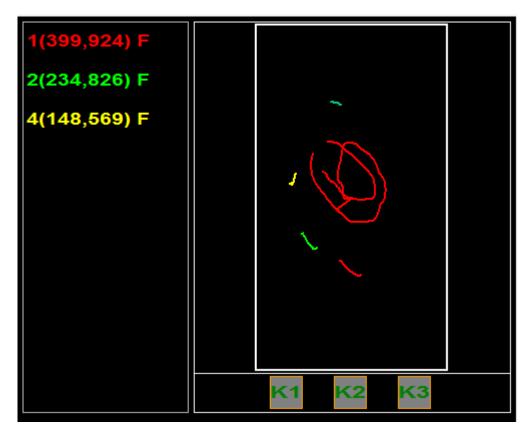


图2-1-1-2 画线演示

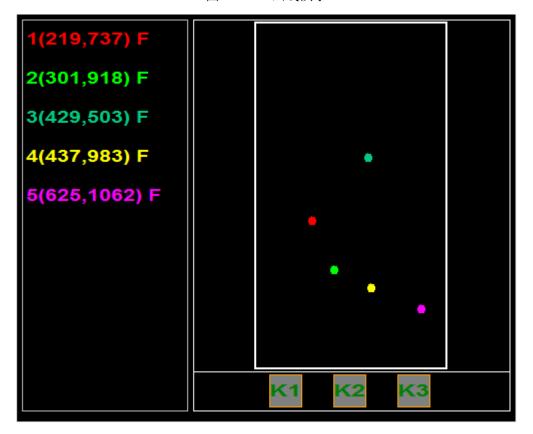


图2-1-1-3 触点演示

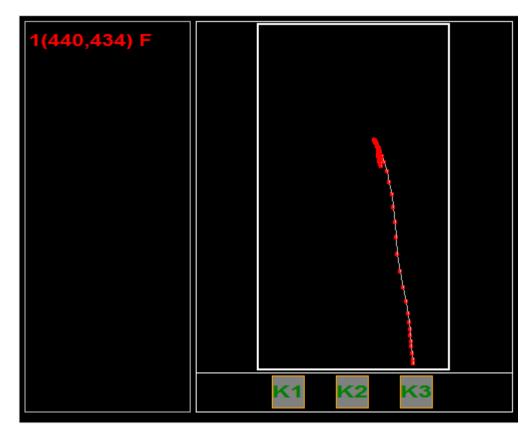


图2-1-1-4 描点演示

## 2.1.2 测试区域设置

在图2-1-1区域(3)选择其中的【测试区域设置】可设定测试区域,屏蔽不需要测试的点以及在原始值数据界面也会屏蔽该节点的显示,如下图,双击后出现"NC"的点将不会被测试。测试区域设置后,会保存在系统配置文件(ini文件)中。



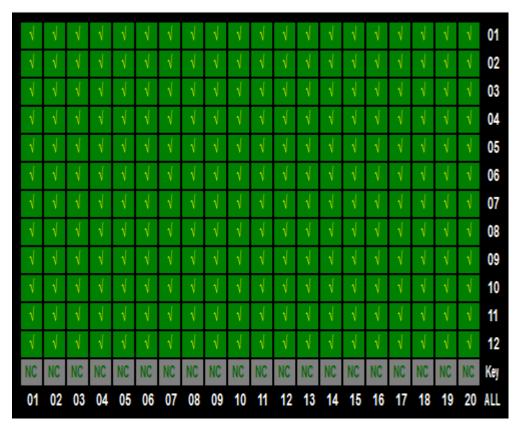


图2-1-2-1 设置测试区域



#### 快捷修改节点 NC 值:

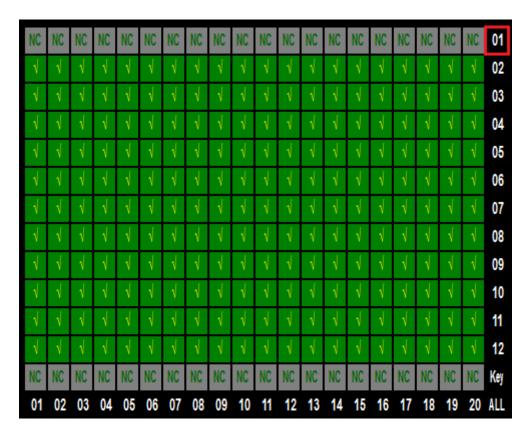


图2-1-2-2 快捷修改行

如上如图2-1-2-2,双击行标号【01】则会出现一行的反选



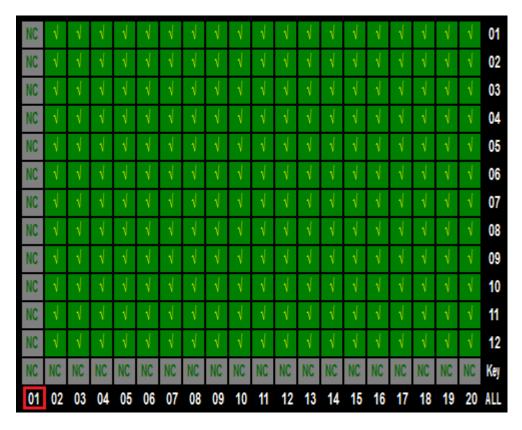


图2-1-2-3 快捷修改列

如上如图2-1-2-3,双击列标号【01】则会出现一列的反选

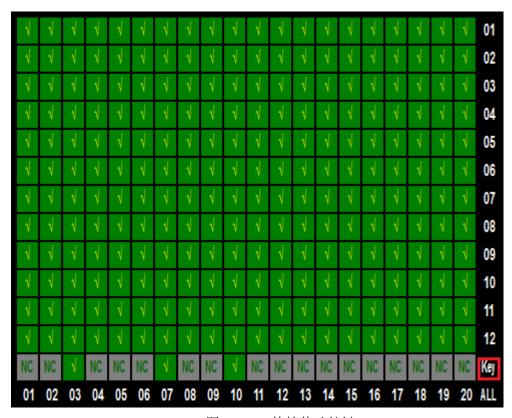


图2-1-2-4 快捷修改按键



如上如图2-1-2-4,双击按键标号【Key】则会出现所有按键的反选

| NC | 01  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| NC | 02  |
| NC | 03  |
| NC | 04  |
| NC | 05  |
| NC | 06  |
| NC | 07  |
| NC | 08  |
| NC | 09  |
| NC | 10  |
| NC | 11  |
| NC | 12  |
| NC | Key |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ALL |

图2-1-2-5 快捷修改所有节点

如上如图2-1-2-5,双击标号【ALL】则会出现所有节点(屏体+按键)的反选。

当出现图2-1-2-2, 点击图2-1-1区域<mark>(3)</mark>按钮【原始值】如下图2-1-2-6:





图2-1-2-6 第一行节点NC的原始值界面



## 2.1.3 连接状态



图2-1-3-1 测试板和模组都已连接

如图**2-1-3-1**,当测试板和模组都连接好,会显示测试**固件的版本号**,显示**模组已接入**,电流显示 正常(实时刷新)。



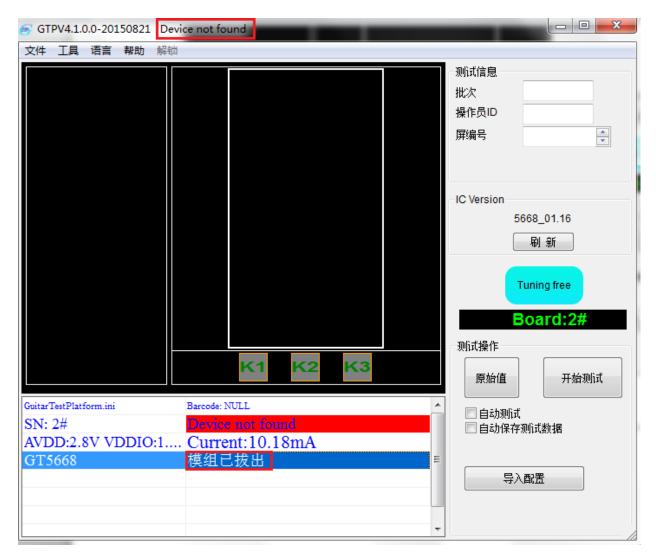


图2-1-3-2 测试板断开连接

如图**2-1-3-2**,当测试板断开连接,显示**模组已拔出**,**Device not found**,同时模组的电流也不再刷新。





图2-1-3-3 测试板连接,模组未接入

如图2-1-3-3,当测试板连接,模组未连接,显示测试板的固件版本,模组已拔出



## 2.2 一拖多界面



图2-2-1 一拖二界面

如图图2-2-1当工具接入两个测试板时,在标题栏中(1)会显示连接"Connected 2 Devices"字样,主界面出现两个坐标演示界面,在两个TP上画线对应的坐标演示界面会相应的画线。(2)显示的是当前的测试板。(3)中显示的测试板和模组的信息

鼠标在列表框点击可以切换当前所选的测试板。





图2-2-2 一拖二界面

如图2-2-2,点击左边的列表框切换到测试板2#,点击右边的列表切换到测试板Y



图2-2-3 一拖四界面

在一拖多界面的【导入配置】, 【开始测试】都是针对于所有的测试板而言的。【原始值】是针对对当前所选测试板而言。





图2-2-4 一拖四界面

如图2-2-4当进入一拖多模式,【测试区域设置】是被灰掉的



#### 一拖多测试功能

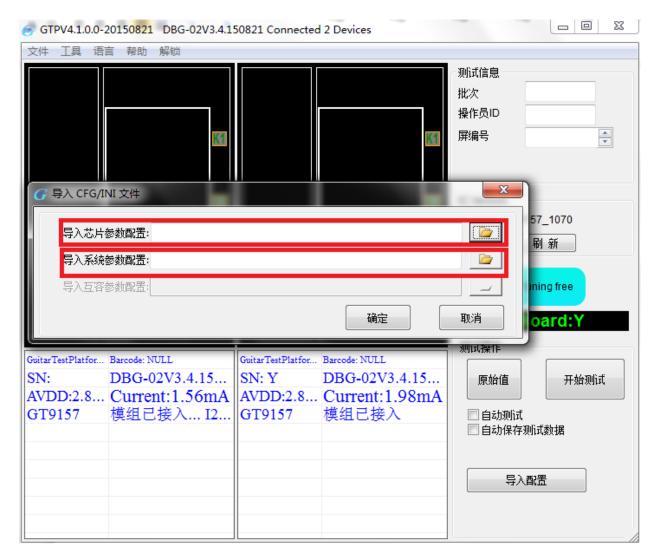


图2-2-5 一拖多测试界面

#### 步骤:

- (1) 连接好测试板和模组
- (2) 点击【导入配置】按钮,导入测试用的cfg和ini文件
- (3) 勾选【自动保存测试数据】,根据需要勾选【自动测试】
- (4) 点击【开始测试】按钮,所有的TP都开始测试,测试的结果也会显示在界面上如图图 2-2-6
- (5) 测试完成后在工具所在目录\TestResult\下可以找到测试的log信息,log信息是按照测试板分类格式为"SN\_NG"和"SN\_OK",如果测试板没有SN则只有"NG"和"OK"如下图:



| <b></b> NG | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
|------------|------------------|-----|
| <b></b>    | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
| N_NG       | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
| N_OK       | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |



图2-2-6 一拖多测试界面

#### 一拖多条码测试

在系统 Ini 参数中审查

[Test Parameter]

BarcodeNeed=1

BarcodeLenLimit=条码的长度



当在系统 Ini 中设置好了这两个参数的话则可以使用条码测试



图2-2-7 条码测试

#### 步骤:

- (1) 连接好测试板和模组
- (2) 点击【导入配置】按钮,导入测试用的cfg和ini文件(注意设置好ini中条码相关参数)
- (3) 勾选【自动保存测试数据】
- (4) 在需要测试的TP对应的列表框的barcode处双击鼠标左键,如图2-2-7(1)所示,然后扫描对应测试板接TP的条码,当条码的长度达到Ini设定的值后就会自动开启测试。
- (5) 测试完成后在工具所在目录\TestResult\下可以找到测试的log信息,log信息是按照测试板分类格式为"SN\_NG"和"SN\_OK",如果测试板没有SN则只有"NG"和"OK"如下图:



| <b></b> NG   | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
|--------------|------------------|-----|
| <b></b> ■ OK | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
| NG Y_NG      | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |
| NOK          | 2015-09-08 10:02 | 文件夹 |

注意:在一拖多测试之前请在测试板贴上SN的标示,以免混淆。

#### 2.3 数据(TP)分析

#### 数值显示界面

在主界面点击【原始值】按钮时进入【原始数据分析】界面,如下图:



图2-3-1 原始数据

X 轴为感应线(Rx)方向,Y 轴为驱动(Tx),如果有配置按键,则最下一行(Key)为按键数据。



点击右键后:

✓ 当前值差值基准值手动差值

切换到坐标演示界面

图2-3-2 数据分析界面右键菜单



图2-3-3 差值图





图2-3-4 基准值图



图2-3-5 手动差值图



选择对应的选项,可以进行相应数据的显示:

【当前值】: 如图 2-3-1 芯片采样值显示(即原始值)。

【差值】: 如图2-3-3所示, 差值为采样值(原始值)与基准值之差。差值用于计算坐标。

【基准值】: 如图 2-3-4 所示,芯片用来与采样值比较以确定是否有触摸的参考值。

【手动差值】:如图 2-3-4 所示,为原始值与软件获取的基准值之间的差,有正有负,基准通过在界面上双击鼠标获取一屏当前值代替。

【切换到坐标显示界面】: 用于切换到坐标显示演示界面(如下图)。



图2-3-6 数值演示放大界面

界面支持放缩。当 **TP** 的通道比较多的时候,在界面看到的数据就很多,每个数据显示得比较小。 如图 **2-3-6** 坐标演示界面,在数据显示的地方滚动**鼠标滚轮**可以实现数据显示放大和缩小,但数据 放到比较大时,可以按下**鼠标中键**,当鼠标呈现出一个手掌时,可以拖动界面。



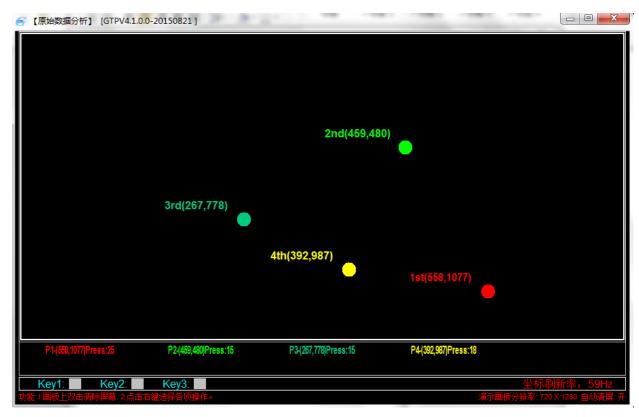


图 2-3-7 演示界面

如图 **2-3-7**,坐标演示界面这个界面和主界面的坐标演示差不多。这个界面上增加**分辨率、刷新率**信息,并且该界面没有按照屏幕实际的分辨率比例来显示演示区域。



图 2-3-8 演示界面右键菜单

#### 2.4导入\导出配置

测试前,一定要导入配置文件,一般需要导入两个文件:

- 1) INI 文件:测试系统配置文件,包含测试软件所需的所有配置信息,包括芯片类型、测试参数、芯片 CFG 等信息。
- 2) CFG 文件: 芯片配置文件,包含通道数目、通道线序等芯片工作的基本配置信息





图2-4-1 导入配置参数

测试软件在关闭时,会将当前设置,比如芯片类型、测试参数、CFG等保存入导入的ini文件中,请注意,导入后请直接测试,不要对设置进行任何修改。



图2-4-2 导出配置参数

#### 2.5测试系统基本设置

用于设置**测试类型、芯片类型、测试电压值**,这三项必须设置正确。



- AVDD。对应模组工作电压,可设置范围为 0-3.6V
- VDDIO。测试板模组接口通讯电平,由模组电路决定,一般可设置为 1.8-3.3V。通讯不稳定, 比如读取版本号不稳定时,可以尝试修改 VDDIO。



#### 2.6 测试板固件升级功能

#### 2.6.1 升级步骤

可通过 USB 对测试板固件进行升级,升级步骤如下:

1) 启动升级



2) 选择对应的固件,目前一般选择 DBG-02V...bin, DBG-01V...bin 支持较早期测试板。



3) 点击【更新固件】按钮,开始升级,升级过程中请勿复位测试板、插拔 USB。进入升级模式后,菜单标题会提示'DBG-Update Mode v1.5':





#### 2.6.2 注意事项

测试工具支持 DBG-01(早期测试板)与 DBG-02\DBG-03 三种测试板,升级时需要根据不同测试 板选择不同升级固件。DBG-02\DBG-03 固件文件名以 DBG-V02 开头,升级了错误的固件将导致测试 工具工作不正常。

升级过程中请勿手动复位测试板。

升级失败后,可通过图 1-2-1 中的【强制升级口】强制进入升级程序。

进入 Update 模式后, Windows 有时候加载驱动会比较慢,长时间没反应,或者显示"找到新设备",这时候可以插拔一下 USB 线后,关闭页面后重新进菜单升级。

测试工具软件更新时,请同时更新测试板固件

#### 2.7 GT 芯片升级功能

GTP测试软件提供Guitar芯片升级功能,升级步骤如下所示:

1) 启动升级



#### 2.8 设定芯片配置参数

如果对芯片非常了解,也可以手工调试芯片配置参数。

在主界面下按 $\mathbf{F5}$ ,或者从菜单选择,可以完整的调试芯片配置参数:





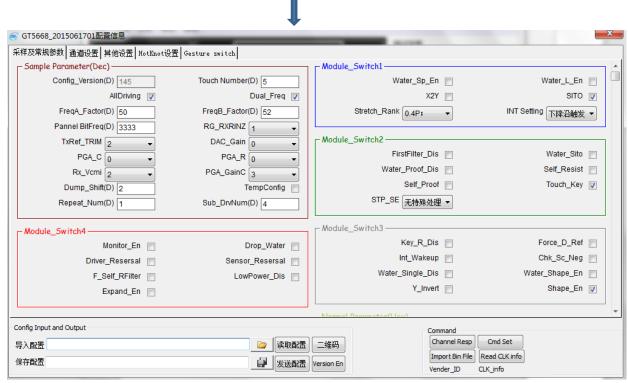
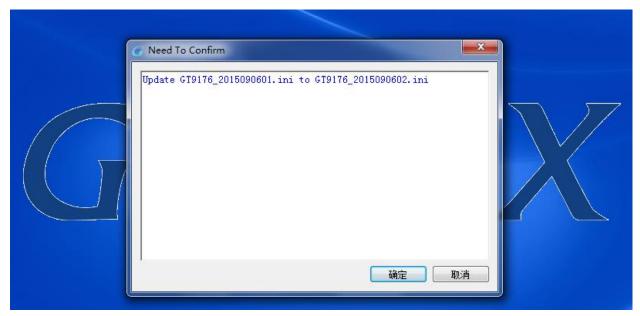


图 2-8-1 配置界面



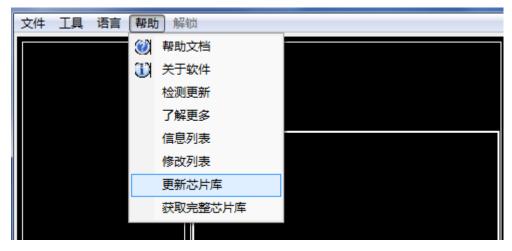
## 2.9 更新芯片库

打开量产工具,首先会检测是否有更新的芯片 INI 文件和配置 SC 文件,如果服务端存在更新的芯片 INI 和配置 SC 文件,就会提示是否更新。如下:



点击【确定】更新文件,点击【取消】不更新文件。

也可以通过菜单的方式手动点击菜单【更新芯片库】。



以上操作会把芯片库更新至最新。

# 3 调试配置参数(Tuning free)

**Tuning free** 免调功能是 GTP 测试软件提供的一种非常简单、直观调试配置参数、测试参数的功能,可以无需输入任何信息自动生成配置参数、测试参数、驱动头文件。



### 3.1 参数手动微调

调试配置参数界面如下:



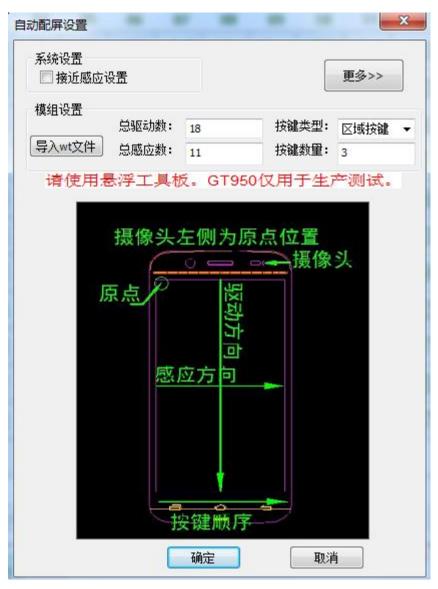
图 3-1-1 参数手动微调



原始值、差值不满足要求时,可以通过按钮进行调整。

## 3.2 Tuning free

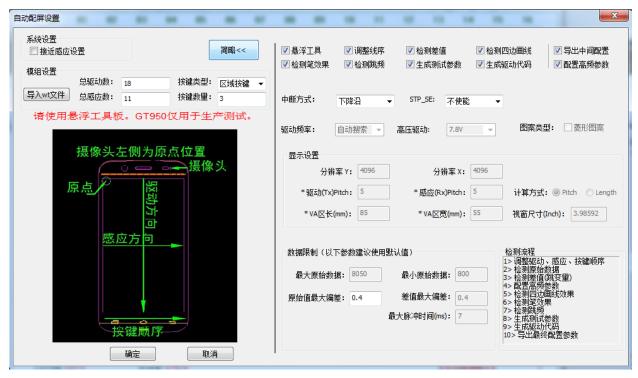
点击图右下角的 【自动】 按钮或者在键盘上按 "F10" 快捷键,可以启动 Tuning free:



有几点需要注意:

- 1、参数设置,可手动输入,也可 导入 Pattern 工具生成的 wt 文件。





- 3、使用的测试版需要与设置的选项匹配,默认使用悬浮工具板。也可通过点击更多,将悬浮工具的勾选项去掉,即可使用非悬浮工具板。
  - 4、操作时,需要沿驱动或者感应方向画线,请严格按照提示操作

如何确定驱动、感应方向:点击 确定 ,进入调参模式,提示 Touch 时按下并移动手指,可以看到手指头移动方向,如图 3-1-1 中,水平方向的数据为感应,竖直方向的数据为驱动,如果要调整感应线序,手指头需要从驱动方向开始,画完所有感应线。

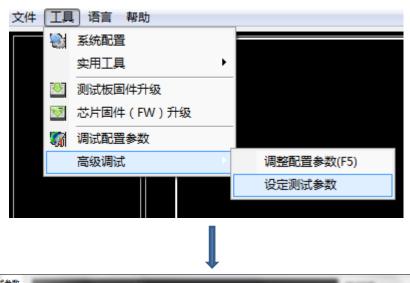
## 3.3 自动获取&设定测试参数

勾选上图<mark>☑生成测试参数</mark>,执行完自动配屏设置后会生成系统参数 ini 文件

# 4 设定测试参数

测试工具可以直接设置、自动获取测试参数并且为每一个节点设定测试参数。

## 4.1 手动设定测试参数





勾选测试项,填入测试参数后,点击—————,会将当前参数写入 ini 文件,测试参数含义请参考具体文档。





## 4.2 设定节点测试参数

某些 Pattern 原始值很不均匀,可以为数据不均匀的节点单独设置测试参数。

点击 设定节点测试参数 可为每个单独节点设置测试参数,并且整体调整参数。如下图,在要设定的节点位置,按下鼠标左键,移动鼠标,框选要设置的节点(红色)后,双击鼠标,在弹窗中填入要设定的参数:

| 2900 2 | טטפי | 7200 | 2300 | 7,000 | 2300 | 2300           | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
|--------|------|------|------|-------|------|----------------|------|------|------|------|------|
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  | 2906 | 2906           | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 |
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  | Test | Par            | amte | r Se | ting | 2000 | 3906 |
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  |      |                |      |      |      | · 🕍  | 906  |
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  |      | 全屏最大的<br>全屏最小的 |      | 906  |      |      | 906  |
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  |      | 相邻最大(          |      |      |      |      | 906  |
| 2906 2 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906  |      | 确定             |      | 取消   |      |      | 906  |
| 2906 2 | 906  | 2906 | 2906 | 2906  |      |                |      |      |      |      | 906  |
|        |      |      |      |       |      |                |      |      |      |      |      |

如果有为独立节点设置测试参数,则设置的节点会变成蓝色,用鼠标框选这些节点后,双击鼠标,可以清除或者修改设置:



| 03 | 1035      | 1035 | 1035 | 1000 | 1000 | 1000 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
|----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|---------------|------|
| 04 | 1035      | 1035 | 1035 | 1000 | 1000 | 1000 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 05 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 06 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 07 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 08 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 09 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
| 10 | 1035      | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035 | 1035 | 1035 | 1035  | 1035          | 1035 |
|    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      | 数据[  | 内容:【全 | <b>全屏最大</b> ( | 直】   |
|    | L<br>蓝色数值 | 为单独设 | 置的节点 | 点测试参 | 数,请按 | 住鼠标左 | 键,移3 | 加鼠标以 | 选定节点 | ,选定后 | ,双击) | 先定内容, | 后设置测 | i 调整 | 判定参数 |       | 下一数挂          | 展类型  |

如上图,点击 **调整判定参数** 可以全屏放大或者缩小设定值, 下一数据类型 可以查看不同参数。

设定测试参数时,一定要检查当前使用的 ini 文件模板是否有设定节点参数,请将不需要的节点参数清除。

## 4.3 自动获取测试参数

**获取测试参数** 点击 可以自动设定测试参数,系统支持获取多块 **TP** 数据生成测试参数。

自动获取测试参数 Step1:



#### Step2:

点击 、 软件获取当前 TP 的原始值,采样到满足要求的数据后,则提示接入下一块模组,继续采样:

| 100 | VVV | 100 | VV2 | 001            | VV I | UUU    | 002 | UUU                      | UUU | VLI | 027  | 020 | 001 | 101    | 101   | 101    | 100 |
|-----|-----|-----|-----|----------------|------|--------|-----|--------------------------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-------|--------|-----|
| 797 | 793 | 786 | 793 | 793            | 789  | 成功获取数据 |     |                          |     | 785 | 794  | 778 | 779 | 788    | 783   |        |     |
| 798 | 798 | 793 | 796 | 795            | 793  | 请接     |     | -50 3大·<br>一 <b>TP</b> ; |     |     | 集    | 789 | 797 | 796    | 797   | 799    | 795 |
| 783 | 789 | 793 | 786 | 787            | 787  | 787    | 788 | 783                      | 784 | 781 | 789  | 790 | 797 | 799    | 797   | 795    | 796 |
| 806 | 801 | 797 | 804 | 797            | 800  | 800    | 801 | 805                      | 808 | 791 | 788  | 791 | 803 | 802    | 801   | 807    | 803 |
| 799 | 791 | 783 | 786 | 786            | 781  | 783    | 785 | 787                      | 790 | 778 | 776  | 780 | 796 | 793    | 797   | 807    | 802 |
| 774 | 754 | 753 | 750 | 752            | 751  | 751    | 750 | 749                      | 753 | 737 | 742  | 749 | 794 | 783    | 786   | 794    | 796 |
| 最大值 |     | 1   |     | 小值:73<br>准差·10 |      |        |     | [ - 最小                   |     |     | 最大值/ |     |     | Data 2 | 01400 | 31 105 | 427 |

如果提示数据不正常,可以根据提示,在提示的位置画线、检查差值是否符合要求, 通常屏体数据一致性不太好时,相邻偏差比较大,会出现提示。

上一帧

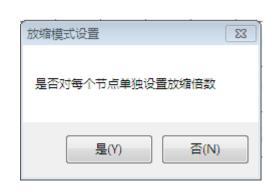
下一帧

上—TP

#### Step3:

导入文件 数据图表

所有模组采样完毕后,点击 全部完成 ,当屏体数据一致性不好时,建议对每个节点设置独立参数





对每个节点单独设置放缩倍数后,每个节点会独立设置测试参数,默认情况下,软件 会将当前数据发放大 1.2 倍作为测试最大值,当前数据的 0.8 倍作为测试最小值,也可以 根据提示选择节点:

| 948 | 951 | 952 | 948 | 952 | 950 | 951 | 952 | 949 | 949 | 940 | 948 | 952 | 957 | 960 | 958 | 956 | 9 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 972 | 964 | 958 | 962 | 960 | 964 | 964 | 963 | 968 | 973 | 950 | 950 | 954 | 966 | 967 | 963 | 970 | 9 |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 969 |   |
| 932 | 912 | 904 | 904 | 903 | 904 | 904 | 902 | 904 | 906 | 889 | 895 | 902 | 951 | 944 | 951 | 955 | 9 |

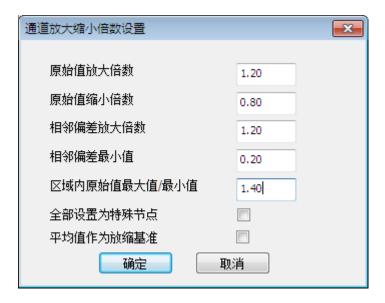
|   |                      |           |            |          | 数据内容:【放大 | 后通道值 】 |
|---|----------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|
| <ul><li>── 放缩设置</li><li>○ 平均值作为放缩基准</li></ul> | ──显示类型:<br>☑ 原始值放大倍数 | ☑ 原始值缩小倍数 | ☑ 相邻偏差放大倍数 | ☑ 最小相邻偏差 |          |        |
|   | ☑ 放大后通道值             | ☑ 缩小后通道值  | ☑ 相邻偏差放大后值 | ☑ 原始值    | 确定       | 取消     |

如上图,在红框位置双击鼠标,可以单独调整这部分节点放缩倍数:



如果 TP 数据一致性比较好,可以给 TP 整体设置测试参数:





# 5 测试说明

测试前,请检查日志区提示使用的 ini 文件、芯片型号、芯片类型、电压是否正确。否则,请导入 正确的 ini 文件,或者通过菜单设置后再测试。

| GuitarTestPlatform.ini | Barcode: NULL     | _ |
|------------------------|-------------------|---|
| SN: Y                  | DBG-02V3.4.150821 |   |
| AVDD:2.8V VDDIO:1.8V   | Current:2.58mA    |   |
| GT5668                 | 模组已接入             | = |
|                        |                   |   |
|                        |                   |   |
|                        |                   |   |
|                        |                   | 4 |

图 5-1 测试基本信息

| SN: Y<br>全屏最小值<br>相邻最大偏差<br>按键最小值<br>IC版本检测 | Barcode: NULL<br>最小值超过限定值!<br>相邻数据偏差超限!<br>按键最小值超过限定值!<br>IC FW Version Error! |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

图 5-2 测试 NG

| Barcode: NULL |
|---------------|
| Pass          |
|               |

图 5-3 测试 PASS

如图 5-2,5-3 可知,测试通过显示绿色,测试 NG 显示红色并且有简洁的失败的原因。测试步骤(SOP)请参考 2.1 章节

## 5.1 模组测试

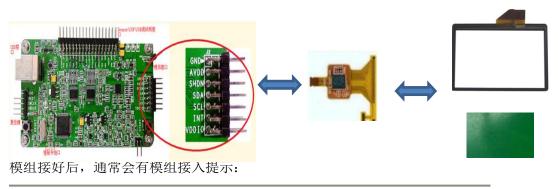
测试模组时,必须设置为模组测试方式,同时设定好芯片类型、电压:





### 5.1.1 I2C接口

I2C 方案的模组通过 I2C 接口与主控连接,测试时需要将 I2C 通讯口、VDD、INT 等连接至测试板上的模组接口。



当前使用的配置文件(\*.ini)为:

E:\量产测试工具\_DBG-02V2.5.121212(Beta)\system\GuitarTestPlatform.ini

[Chip Type]: GT9110 [Test Mode]: Module

【AVDD】:2.8V 【VDDIO】:2.8V 莫组已接入... I2C Addr: 0x28

#### 注意:

如果开启了自动测试功能,测试工具会自动检测模组的插入拔出动作,在软件检测到模组接入后,请不要再插拔模组,否则会影响测试结果。

## 5.1.2 USB 接口方案

USB 方案模组测试不需要测试板支持,测试时将模组连接到电脑上后,测试方法与 I2C 模组测试 相同。



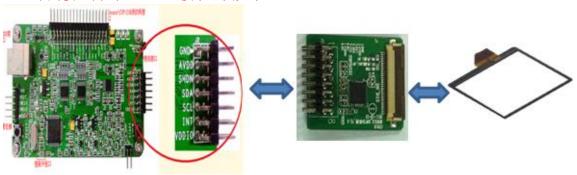
## 5.2 Sensor 测试

我司提供两种方式测试 Sensor:

- 1) 客户可制作对应的 GT9 系列芯片的小模组,将待测 Sensor 接入后,使用模组测试的方式测试 Sensor。
- 2) 使用我司提供的 GT9110 Sensor 测试板

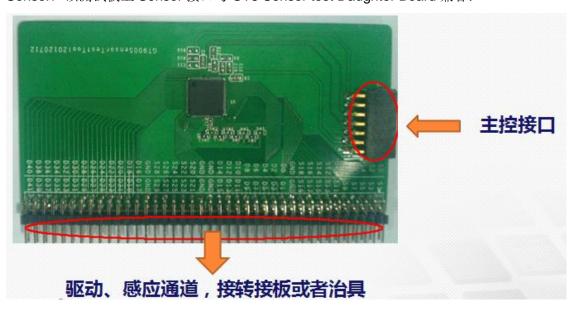
这两种测试方式都使用 GT9 模组,需要设置为模组测试,另外,都需要配置相应的测试 CFG 与 INI 文件,比如,测试 GT868,需要调试 GT868 整机 CFG\INI,以及用于测试的 GT9 CFG\INI。

#### GT9 系列模组测试 Sensor 连接示意图如下:



#### GT9110 Sensor 测试板:

我司另外提供 GT9110 Sensor 测试板(销售型号: DBG01-S\_M),用于测试 GT9\GT8 系列 Sensor,该测试板上 Sensor 接口与 GT8 Sensor test Daughter Board 兼容:

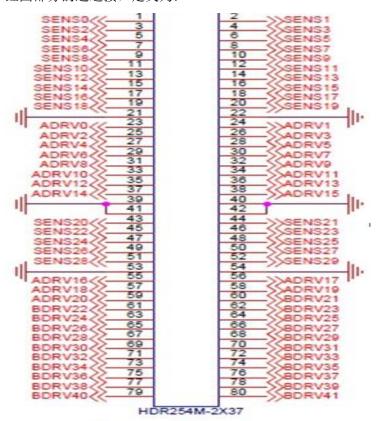


连接示意图如下:





红圈部分的通道接口定义为:



根据 GT9 系列芯片的应用规则,单层多点 Sensor 测试转接板的 Layout 需要遵循以下规定:

#### 1) Driver.

Driver 不管数量多少,均可按如下规则选线(假设总驱动线数为N):

- 在前 21 根 Driver 按照 D0-D20 的顺序选取 N/2 根(若不为整数则向上取整)。
- 在后 21 根 Driver 按照 D21-D41 的顺序选取余下的驱动。



■ 前 21 根 Driver 和后 21 根 Driver 不可以交错使用(即在 CTP 的链接 pin 定义不可以 出现 D19、D22、D18 这样的定义)

Driver 数量少于 21, 也可以按照 D0-D20 的顺序选取。

#### 2) Sensor

- Sensor 数量不超过 15。Sensor 使用序号为偶数的感应(如 S0、S2、S4······)。例如,一个 15 驱动 10 感应的单层多点 CTP,在转接板 Layout 时,应该使用 D0-D14 驱动线和 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16、S18 感应线。
- Sensor 数量超过 15。Sensor 使用连续的编号的感应(如 S0、S1、S2······),但是两根奇数或两根偶数的感应线不能相邻。

例如,一个 20 驱动 17 感应的单层多点 CTP, 在转接板 Layout 时,应该使用 D0-D19 驱动线和 S0-S16 感应线,而且在走线时不能出现 S0、S2 相邻或者 S1、S3 相邻这样的走线。

### 5.3 COF\FPC 测试

### 5.3.1 假压测试

将待测 FPC 假压 Sensor,可以测试 FPC 通道开路、短路,功耗、RST\INT 异常等

### 5.3.2 简易测试

非单层项目,模组(Sensor)上的感应\驱动线在开路时,手指触摸时数据基本上没有变化,利用这个特点,可以用比较简单的方法测试是否开路:

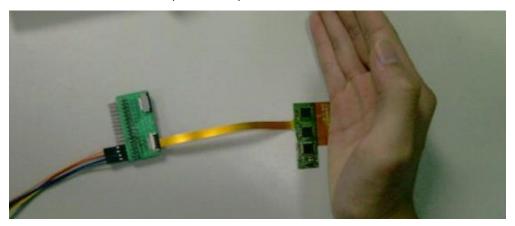
点击【原始值】按钮,进入原始值界面,然后点击鼠标右键,选择手动差值(图 2-2-2),然后双击鼠标左键,更新手动差值的基准,此时数据如下:





图 5-3-1 连接 COF 模组后的手动差值

用手捏住 FPC 金手指部分(参考下图),



在没有开路情况下,用手掌压住 FPC 金手指时手动差值数据如下:





图 5-3-2

如果通道开路,数据如下:

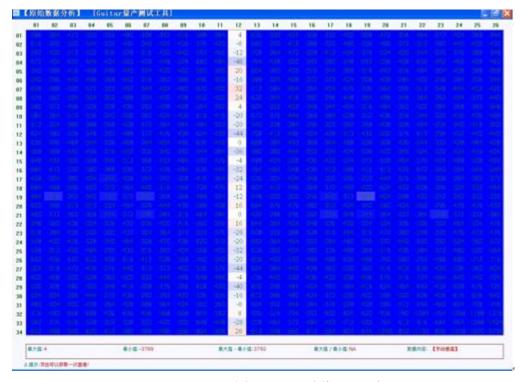


图 5-3-3 驱动线 12 开路

用手压金手指的方法,可以很好的测试驱动\感应开路情况,请注意:

- 此方法仅需要比较按压前后数据变化,无需进行量化,测试效率较高。
- 亦可采用弱导电材料(如静电布)取代手,通过夹具来按压金手指进行测试。



测试完毕后,不需要关闭手动差值窗口,模组接入后会自动下发配置并读取数据,提示更新基准后,可以压合夹具或用手压进行测试。

该方法不可用于测试单层项目。

## 5.4 测试结果

当测试通过时,测试工具直接显示"OK!"

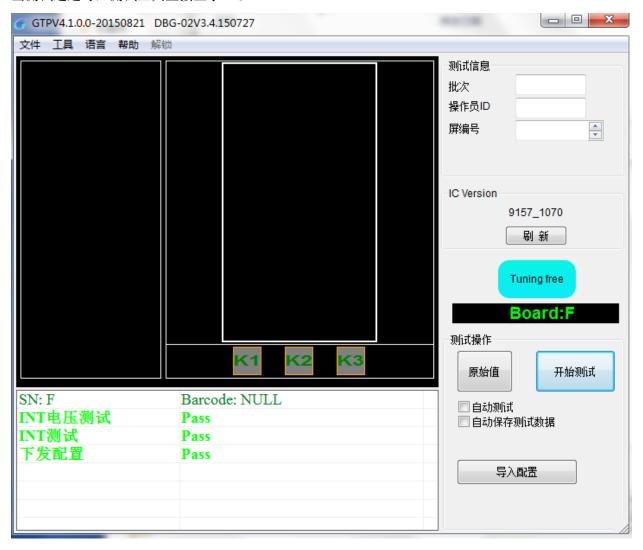




图 5-4-1 测试结果

当测试失败时,点击【原始值】按钮可以看到测试不通过的详细原因,红色数据为不通过数据,将鼠标放在红色数据上面,会提示失败原因:

|      | 最大值  | 1/最小 | 直:1.46 |      | 10-  | 数排         | 居内容: | 【当前值               | 1    |      |                  |   |
|------|------|------|--------|------|------|------------|------|--------------------|------|------|------------------|---|
|      |      |      |        |      |      | 域偏差<br>屏偏移 | :    | 0.17670<br>0.23141 |      |      | 0.1000<br>0.2000 |   |
| 2618 | 2612 | 2605 | 2594   | 2589 | 258测 | 试未通过       | 士项目: |                    |      |      |                  |   |
| 2618 | 2606 | 2594 | 2585   | 2577 | 256  | 38行,第      | 27万山 | 10547              | 2544 | 2542 | 2106             | - |
| 2444 | 2438 | 2430 | 2420   | 2409 | 2404 | 2399       | 2388 | 2388               | 2389 | 2381 | 2026             |   |
| 2439 | 2430 | 2420 | 2411   | 2405 | 2394 | 2390       | 2388 | 2385               | 2386 | 2372 | 2022             |   |
| 2526 | 2522 | 2512 | 2502   | 2494 | 2490 | 2480       | 2475 | 2486               | 2474 | 2462 | 2112             |   |
| 2534 | 2524 | 2515 | 2504   | 2493 | 2482 | 2477       | 2492 | 2480               | 2473 | 2458 | 2113             |   |
| 2524 | 2511 | 2503 | 2493   | 2484 | 2476 | 2483       | 2485 | 2474               | 2464 | 2453 | 2119             |   |
| 2529 | 2515 | 2504 | 2495   | 2484 | 2481 | 2487       | 2484 | 2473               | 2467 | 2455 | 2123             |   |

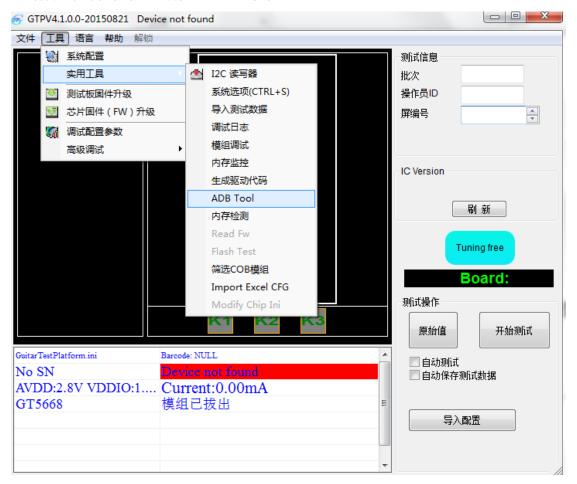


如果测试过程中获取测试数据计数变的很慢时,该组测试结果无效,请检查模组 INT 口是否工作正常。



# 6 ADB 工具使用步骤

1) 打开量产测试工具,选择 ADB tool 菜单



2) 确保 Android 手机和 PC 使用 USB 连接了 点击【USB】按钮,选择【新方式】





#### GTPV4.1.0.0-20150821 Adb

然后需要等待一段时间,在如上的输出 log 框看到了【驱动版本】,以及主界面标题栏中出现 Adb,则表示连接上了。注意默认情况下进入原始值差值模式。

注意,【新方式】使用一个 apk 后台服务程序来作为通信的桥梁的,在点击【USB】按钮后会把工具\apk\录下的 TransmitService.apk 使用 adb install 命令安装,因此确保手机打开了"允许未知源"。

- 3) 如果新方式就是连接不上,可以选择使用【老方式】,这种方式则没有安装 apk 的要求。但是【老方式】只使用于不连续读写的操作,例如读写配置,版本号,IIC 读写等等
- 4) 如下图框选的部分都只是连接了 USB 才能使用的





#### 5) 屏幕投射





当手机触摸屏失效了可以使用这个工具来模拟手机操作,可以使用鼠标在投影的界面上点击图标来打 开应用,一直按住鼠标左键在投影界面上滑动模拟手指的滑动。以及滚动鼠标滚轮上下选择。目前这 个屏幕投影刷新还不够及时。

6) 当使用 adb 工具意外断开了连接,请再次点击下图的按钮

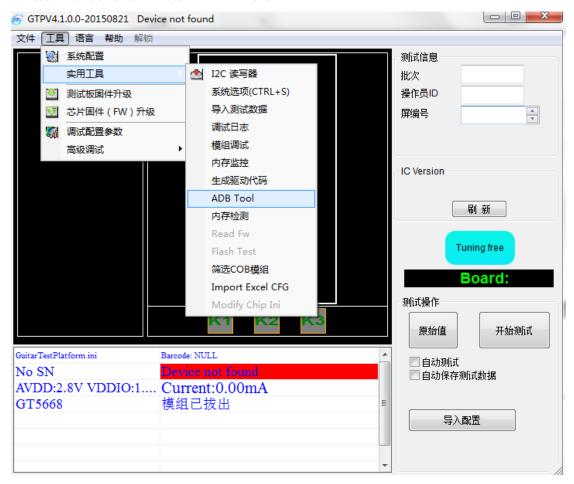


7) 如果使用新方式一直连接不上,请切换到老方式。



# 7 WIFI 工具使用步骤

1) 打开量产测试工具,选择 ADB tool 菜单

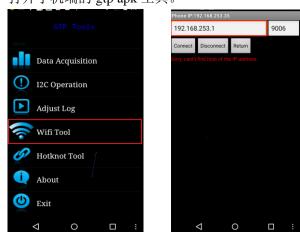


2) 确保自己的电脑上有无线网卡,点击【WIFI】按钮,开启服务端程序





3) 打开手机端的 gtp apk 工具。



在右边的编辑框中输入服务端 IP 地址,例如步骤 2 为 192.168.253.1:9006 服务端使用 9006 端口。

#### 4)点击手机端的【Connect】按钮

如果手机端的 IP 地址和 PC 服务端的 IP 地址在同一网段的话,连接肯定会成功。如果连接不成功的话,可以在电脑端 ping 一下手机的 IP。建议在自己的电脑上开一个热点让手机来连,这样稳定性强。

5) 当手机连上了电脑,量产工具主界面会显示如下:



## 8 Win8/10 整机模式

#### Win8 整机工具运行时,需要管理员权限。请右键,以管理员权限运行。

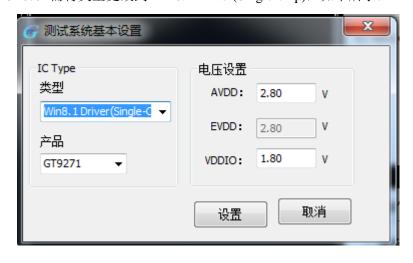
目前 Win8 整机工具支持的 IC 有: GT911、GT928、GT967、GT9110、GT9110P、GT9271、GT9293 及 GT912、GT910,支持的功能有: 收发配置、固件升级、短路测试、原始值测试、画线测试(GT9113 不支持该功能)、I2C 读写。

Win8 整机工具工作原理:量产测试工具通过驱动提供的接口,与 IC 通信,从而进行对 IC 进行设置等操作。

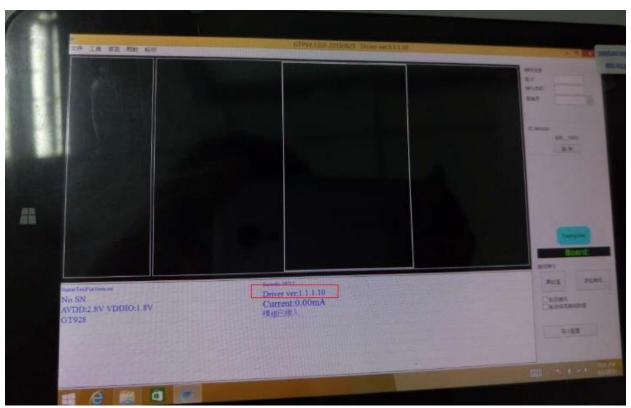
使用方法与非整机上操作相同,如需调试 GT9113,那么需要更改类型到 Win8.1 HID I2C Driver,如下所示:



如需调试单芯片(GT911、GT928、GT967、GT9110、GT9110P、GT9271、GT9293及GT912、GT910),需将类型更改到 Win8.1 Driver(Single-chip),如下所示:



设置完成后,工具会自动连接驱动暴露出来的接口,如果连接成功,如下所示:



如红色区域内,显示驱动版本号。

#### 工具连接驱动失败问题排查:

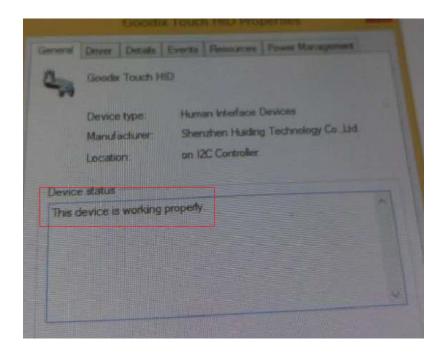
- a) 当前工具是否是以管理员权限运行的。
- b) 如果是单芯片,请确认 c:\windows\inf 文件夹中的 touchSetting.gt 文件中的以下字段 [supprot]

GtpTool=1

如无该文件或无该地段,请自行添加。

c) 确认当前驱动处于运行状态,右键我的电脑/管理/Device Manage,在右边的设备 列表中,Human Interface Devices/Goodix Touch HID,双击 Goodix Touch HID,查看驱动状态为正常,如下所示:





# 9 INI 文件说明

测试工具打开时,默认使用system文件夹下的ini文件,当该文件夹下没有ini文件,或者有多个ini文件时,则使用上一次使用的ini文件。另外也可以通过软件菜单中的【文件】->【导入和导出】->【系统配置参数】选项对ini进行导入。

建议将工具软件与system文件夹放在同一个文件夹下,system文件夹中只存放一个ini文件。为每个方案保存一个ini文件(ini文件可以根据不同方案取不同的文件名),使用时将对应的ini文件复制进system文件夹中,可以减少设置,避免出错。

如果测试工具设置为产线模式,测试软件与system文件夹请放在同一个文件夹下。

V4.0.0.0版本以上的工具对于Ini的处理首先是拷贝一份ini到/res/iniBak,然后所有对于Ini的修改操作都会同步到/res /iniBak目录下的ini文件中,最后关闭量产工具时会对比备份的Ini和最原始的Ini的内容,当两份ini完全相同工具不会有提示,当存在不同就是提示是否需要用备份的Ini覆盖最原始的Ini.

生产测试时,请再次检查Ini文件,确保使用了正确的ini文件。

## 9.1 生成 Ini 文件

Ini文件通常由FAE提供,客户也可以自己生成。

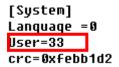
Ini文件生成步骤如下:

- 1、导入已有ini文件或使用默认文件(默认使用system文件夹下的ini文件)
- 2、进入菜单【工具】->【系统配置】,设置芯片类型、型号、电压
- 3、进入菜单【文件】->【导入配置】,导入芯片配置信息(CFG\TXT格式)
- 4、连接模组或Sensor后,进入菜单【工具】->【高级调试】->【设定测试参数】,设置测试参数,设置完毕后点击"应用"按钮。也可以使用"自动获取测试参数"按钮获取参数,然后根据屏的实际效果手动微调。
- 5、进入菜单【文件】->【导出配置】->【导出系统参数配置】,保存ini文件。或者关闭软件后, 所有设置项将保存到ini文件中,可以使用该ini文件进行测试。



## 9.2 产线模式设置

软件根据ini文件中【System】下"User"字段来设置用户权限,生成不同的软件版本,当【Designer】下"para1"、"para2"之和等于"User"时,软件为工程版本,其他形式下为产线测试版本。



产线测试版与工程版的区别为在主界面没有菜单项,不能通过菜单项直接修改ini文件中的芯片配置参数及测试参数,只能测试、查看原始值。

在产线测试模式下,不能手动修改ini文件中的芯片配置参数、测试判定参数,手动修改这些参数 将不能进行测试。

V3.1版本后,产线版本可以通过【解锁】按钮,恢复成工程版:



解锁密码存放在**软件目录\system\res\sys.ini**中,默认密码为good luck

[system]

PassWord=good luck



# 10 常见问题及处理方法

- Q: 测试板连接后,标题栏显示HID设备已断开
- A: 1、按测试板上的复位按键复位测试板。
  - 2、换另外的连接线或者USB端口试试能否连上。
  - 3、重新启动电脑,或换另外一台电脑尝试
  - 4、用镊子短接测试板上JP1,强制升级测试板固件。
- Q: 软件无法打开
- A: 1、USB可能出现问题,请重新启动电脑。
- 2、系统配置文件(后缀名为ini)出现异常,进入任务管理器,结束GuitarTestPlatform.exe 进程,更换system文件夹下的ini文件。
- Q: 查看原始值时,原始值异常?
- A: 1、检查模组连接是否正常, 电流是否正常
  - 2、检查芯片类型是否正确,是否能读取到芯片版本号
  - 3、检查配置信息是否正确
- Q: sensor/模组开始测试后,读取数据一直停止不动?
- A: 1、确认发送的配置信息是否正确,确保ini文件中SendConfg选项等于1。
  - 2、感应通道与地有短路。
  - 3、INT口异常
- Q: 切换到数据分析界面时,数据显示不正常?
- A: 1、检查连接是否正确、电压是否正常
  - 2、重新导入正确的配置参数